PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-101623

(43) Date of publication of application: 13.04.1999

(51)Int.CI.

G01B 11/24 A43D 1/02 A61B 5/117

(21)Application number: 09-263614

(71)Applicant: CKD CORP

(22)Date of filing:

29.09.1997 (72)Inv

(72)Inventor: FUTAMURA IKUO

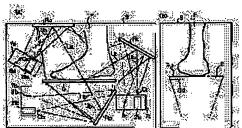
OKUDA MANABU

SHIBATA SUSUMU

(54) SHAPE MEASURING DEVICE AND FOOT SHAPE MEASURING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shape measuring device that can measure the three- dimensional shape of almost the whole of an object to be measured and a foot. SOLUTION: The foot shape measuring device has measuring heads irradiating a foot F with light and picking up optical images formed on the surface, a shape computing part for computing shape from picked-up image information and computing composite shape information of the foot F through coordinate transformation and composition, and a control part. The measuring heads are to be three in number that are an instep side measuring head 7a for radiating light toward a foot upper face part and picking up the image of the foot upper face part, a foot sloe side measuring head 7b for radiating light toward a foot sole side part and picking up the image of the foot sole side part, and a heel side measuring head 7c for radiating light toward a foot rear face part and picking up the image of the foot rear face part.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-101623

(43)公開日 平成11年(1999)4月13日

(51) Int.Cl. ⁶ G 0 1 B	•	微別記号 101	F I G 0 1 B	-	101	
A43D A61B	•		A 4 3 D A 6 1 B	•	3 2 0 D	

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 22 頁)

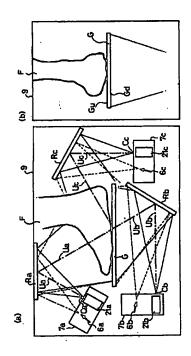
		be attended a bloom but a broad a broa
(21)出顯番号	特願平9-263614	(71)出頭人 000106760 シーケーディ株式会社
(22) 出願日	平成9年(1997)9月29日	愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地 (72)発明者 二村 伊久雄 愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地 シーケーディ株式会社内
		(72)発明者 奥田 学 受知県小牧市大字北外山字早崎3005番地 シーケーディ株式会社内
		(72)発明者 柴田 進 愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番地 シーケーディ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 富澤 孝 (外2名)

(54) [発明の名称] 形状計測装置及び足型計測装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 被測定物および足の略全体の三次元形状が計 測できる形状計測装置。

【解決手段】 足型計測装置100は、足下に光線を照射し、その表面にできた光学像を撮像する計測へッド7 a等と、撮像された画像情報から形状を算出し、座標変換して合成して足下の合成形状情報を算出する形状演算部30と制御部10とを有する。計測へッド7は、足上面部位に向かって光線を照射し、かつこの足上面部位を撮像する甲側計測へッド7 aと、足裏面部位に向かって光線を照射し、かつこの足裏面部位を撮像する足裏側計測へッド7 bと、足後面部位に向かって光線を照射し、かつこの足後面部位を撮像するかかと側計測へッドの3台とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被測定物の三次元形状を計測する形状計 測装置であって.

1

光線を上記被測定物に照射する光線照射手段、および該 光線照射手段に対応し、上記光線により上記被測定物の 表面に生じる光学像を撮像する撮像部材、をそれぞれ備 え、上記被測定物の形状を複数の方向から計測するよう に配置された複数組の光線照射撮像手段と、

それぞれの上記撮像手段から出力される画像情報を演算 算出し、これらを座標変換して合成し上記被測定物の合 成形状情報を算出する形状演算手段と、を有する形状計 測装置。

【請求項2】 請求項1に記載の形状計測装置であっ て、前記撮像部材の光軸が、互いに、一致し、平行とな り、または直交するように各撮像部材が配置されている ことを特徴とする形状計測装置。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の形状計 測装置であって、複数の前記光線照射撮像手段から形状 を計測できる配置で、前記被測定物の近傍に基準点マー 20 クが設けられていることを特徴とする形状計測装置。

【 請求項4 】 足の三次元形状を計測する足型計測装置 であって、

上記足を截せる足台と、

光線を上記足に照射する光線照射手段、および該光線照 射手段に対応し、上記光線により上記足の表面に生じる 光学像を撮像部材によって撮像する撮像手段、をそれぞ れ備え、上記足の形状を複数の方向から計測するように 配置された複数組の光線照射撮像手段と、

それぞれの上記撮像手段から出力される画像情報を演算 30 処理することにより、光線照射撮像手段毎に形状情報を 算出し、これらを座標変換して合成し上記足の合成形状 情報を算出する形状演算手段と、を有する足型計測装

【請求項5】 請求項4に記載の足形計測装置であっ

前記足台が透明であることを特徴とする足型計測装置。

【請求項6】 請求項4または請求項5に記裁の足型計 測装置であって、

前記足台の上面に靴底形状が形成されていることを特徴 40 とする足型計測装置。

【請求項7】 請求項4から請求項6に記載の足型計測 装置であって、前記光線のうち前記足台の上面または下 面に反射してできる足台反射光が、直接またはミラーを 介して前記撮像部材に入射しないように前記光線照射手 段および撮像部材を配置してなることを特徴とする足型 計測裝置。

【請求項8】 請求項4から請求項7に記載の足型計測 装置であって、

前記複数組の光線照射撮像手段は、

上記足の甲の斜め前上方から、少なくとも足のつま先か らくるぶしまでの足上面部位に向かって光線を照射し、 かつとの足上面部位を撮像する甲側光線照射撮像手段

上記足の裏の斜め後ろ下方から、少なくとも足のつま先 からかかとまでの足裏面部位に向かって光線を照射し、 かつとの足裏面部位を撮像する足裏側光線照射撮像手段 ٤,

上記足のかかと斜め後上方から、少なくともふくらはぎ 処理することにより、光線照射撮像手段毎に形状情報を 10 の下部からかかとまでの足後面部位に向かって光線を照 射し、かつとの足後面部位を撮像するかかと側光線照射 撮像手段、の3組であることを特徴とする足型計測装

> 【請求項9】 請求項4から請求項7に記載の足型計測 装置であって、

前記複数組の光線照射撮像手段は、

上記足の右横側から、少なくとも足のつま先からかかと までの足右側面部位に向かって光線を照射し、かつこの 足右側面部位を撮像する右側光線照射撮像手段と、

上記足の左横側から、少なくとも足のつま先からかかと までの足左側面部位に向かって光線を照射し、かつこの 足左側面部位を撮像する左側光線照射撮像手段と、

上記足の裏の下方から、少なくとも足のつま先からかか とまでの足下面部位に向かって光線を照射し、かつこの 足下面部位を撮像する下側光線照射撮像手段、の3組で あるととを特徴とする足型計測装置。

【請求項10】 請求項4から請求項7に記載の足型計 測装置であって、

前記複数組の光線照射撮像手段は、

上記足の甲の斜め前上方から、少なくとも足のつま先か らかかとまでの足上面部位に向かって光線を照射し、か つこの足上面部位を撮像する甲側光線照射撮像手段と、 上記足の裏の斜め後ろ下方から、少なくとも足のつま先 からかかとの上部までの足裏後面部位に向かって光線を 照射し、かつこの足裏後面部位を撮像する足裏後側光線 照射撮像手段、の2組であることを特徴とする足型計測 装置。

【請求項11】 請求項10に記載の足型計測装置であ ST.

前記甲側光線照射撮像手段の甲側撮像部材の光軸と、前 記足裏後側光線照射撮像手段の足裏後側撮像部材の光軸 とが一致するようにこれら光線照射撮像手段を配置する ことを特徴とする足型計測装置。

【請求項12】 請求項8から請求項11に記載の足型 計測装置であって、ミラーを用いて前記光線の光路およ び撮像部材が見込む光学像の光路の少なくともいずれか を折り曲げることを特徴とする足型計測装置。

【請求項13】 請求項4から請求項11に記載の足型 計測装置であって、

50 略全壁面が遮光性壁で形成され、

10

3

足を内部に挿入するための開口であって、足を挿入する ことで内部が略暗室状態となる大きさの足挿入開口を有 し、

内部に前記光線照射撮像手段のいずれも含むように取り 囲む計測筺体を備えることを特徴とする足型計測装置。 【請求項14】 請求項4から請求項13に記載の足型 計測装置であって、

前記光線照射手段は、所定コードに従うストライプ状パ ターンの光線を照射するストライプ状光線照射手段であ

前記撮像部材から出力される空間コード化画像情報から 空間コード化法により前記足の形状を算出する空間コー F型画像情報演算手段であることを特徴とする足型計測

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、足、手、身体、そ の他の被測定物の三次元形状を計測する形状計測装置お よびこれを用いた足型計測装置に関し、さらに詳しく は、複数の方向から光線を被測定物に照射し、その光学 20 像を撮像して演算し、さらにそれらを合成して被測定物 の形状を計測する形状計測装置及び足型計測装置に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来より、物体の形状を計測すること は、様々な分野で要求されており、例えば足や手、身体 等の測定においては、メジャーや体重計等を用いて測定 を行うことが行われているが、不正確であったり計測に 時間がかかる問題があった。とのため、例えば、衣類や に合った衣類を提供するには、正確な体型の計測が求め られている。また、義手、義足その他の補助器具の製作 や調整についても、欠損部位の形状等を正確に測定する ことが求められる。また、工業製品や野菜、果物等の農 作物においても、規格化された形状による等級分類等を 行うため、形状測定が求められることもある。これらの 場合において、被測定物の形状を簡易に測定できる形状 計測装置が求められている。

【0003】また、従来靴の製作や選択においては、経 験や勘に頼っていたが、近年では、足に合う靴の大切さ 40 が認識されはじめ、小売店の店頭などにおいて、靴合わ せについて十分知識を持った者、いわゆるシューフィッ ターが重宝されるようになってきている。

【0004】しかし、顧客一人ずつに対し、足の寸法を メジャーや簡単な器具で計測した上で、合う靴を選択す るには、時間がかかる上、足型は体重の掛かり方によっ ても変化する。また、外反母趾等により標準の足型から かなり外れた形状の足型もある。とのために、足長、足 幅等を正確に計測するには、経験が必要となるので、シ い問題がある。また、外反母趾等の足型の異常疾患につ いて、その程度を客観的に表して治療方法や矯正具の選 択に役立てたい場合もある。とのため、足型を簡易に計 測し、靴の選択や治療その他に役立てるべく、足型や足 の各寸法(足長、足幅等)を計測できる足型計測装置が 求められている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】とのような足型その他 の形状を計測する装置として、例えば、特公平3-76 122号公報には足型測定装置が開示されている。との 足型測定装置は、図17に示すように、測定台302に 載せた足Fの足長(足部の長さ)、足幅(足部の幅)、 足部の高さ、足囲(足の甲部の周囲長)等を測定するも のである。測定窓303を包囲するように配置されたロ 型の測定枠304は、測定台302に形成されたスリッ ト302aに沿って前後に移動可能とされている。ま た、測定枠304の横枠の一方には光源し1、他方の横 枠には受光素子(フォトアレイ)S1が対置して設けら れ、測定枠の上枠には光源し2、下枠には受光素子(フ ォトアレイ) S2, S3が対置して設けられている。と の足形測定装置は、測定枠304が足長方向に移動する と共に、光源L1からの光を足Fが遮ってできる影を受 光素子S1で検出し、光源L2からの光を足Fが遮って できる影を受光素子S2およびS3で検出して、上記各 寸法を演算により求めるものである。

【0006】しかし、この足型測定装置においては、測 定枠304を移動させて各点を測定するため、計測に時 間が掛かると共に、移動機構が必要となり、故障しやす くメンテナンスが必要となる。また、測定枠304を用 下着の製作や選択において、衣類等を求める顧客の体型 30 いて測定しているので、測定枠304が、すね(または 足首) に当接する位置までしか測定できない。また、影 を用いて測定しているので、断面形状を得るのにすぎな かった。従って、足下の三次元形状を足下の略全体にわ たって得ることはできないものであり、足型の測定とし ては不十分なものであった。

> 【0007】他の装置としては、例えば、特開昭63-168150号公報には、生体三次元測定装置が開示さ れている。この生体三次元測定装置の外径のための測定 台420には、図18に示すように、X方向フレーム4 22とY方向フレーム423とから構成される二次元ス キャナに距離センサ425が取り付けらており、測定窓 421の下側には、サブX方向フレーム426とサブY 方向フレーム427によって構成されるサブ二次元スキ ャナによって接地面形状センサ428が二次元的に移動 可能となっている。との測定台420上に図示しない足 等を載せた後に、コンピュータによって二次元スキャナ 及びサブニ次元スキャナを駆動しつつ足との距離を測定 し、とれを記憶、演算して各種の測定値を算出する。

【0008】しかし、との三次元形状測定装置において ューフィッターの需要に対して、その育成が追いつかな 50 も、二次元スキャナやサブ二次元スキャナなどで距離セ

ンサ425等を移動させつつ測定するので、やはり測定 に時間が掛かる。また、移動機構があるため、故障しや すくメンテナンスが必要となる。さらに、X方向フレー ム422等が足のすねに当接する位置までしか測定でき ないので、足の略全体にわたる三次元形状を得ることが できず、足型の計測としては不十分なものであった。

【0009】本発明は、かかる問題点に鑑みてなされた ものであって、その目的は、移動機構が不要であり、被 測定物の略全体の三次元形状が計測できる形状計測装置 を提供することにある。また他の目的は、移動機構が不 10 各頂点に配置すれば可能となる。 要であり、足の略全体の三次元形状が計測できる足型計 測装置を提供することにある。さらに他の目的は、靴を 履いた状態に近い状態における足の形状を計測すること のできる足形計測装置を提供することにある。さらに他 の目的は、少ない数の光線照射手段や撮像部材によって 足の略全体の形状を計測できる足型計測装置を提供する ことにある。さらに他の目的は、寸法の小さな足型計測 装置を提供するととにある。また他の目的は、照明や太 陽光などの外乱光の影響を少なくした足型計測装置を提 供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段、作用及び効果】しかし て、請求項1に記載の解決手段は、被測定物の三次元形 状を計測する形状計測装置であって、光線を上記被測定 物に照射する光線照射手段、および該光線照射手段に対 応し、上記光線により上記被測定物の表面に生じる光学 像を撮像する撮像部材、をそれぞれ備え、上記被測定物 の形状を複数の方向から計測するように配置された複数 組の光線照射撮像手段と、それぞれの上記撮像手段から 出力される画像情報を演算処理することにより、光線照 30 射撮像手段毎に形状情報を算出し、これらを座標変換し て合成し上記被測定物の合成形状情報を算出する形状演 算手段と、を有する形状計測装置である。

【0011】本発明によれば、形状計測にあたり複数の 光線照射撮像手段を用い、各々の光線照射撮像手段から 得た画像情報を用いて形状情報をそれぞれ算出し、さら にこれらの形状情報を座標変換して合成し被測定物の形 状を算出する。とのため、被測定物と光線照射撮像手段 との相対位置を変更させて、即ち、被測定物や光線照射 撮像手段を移動手段を用いて移動、回転等させて計測す 40 る必要が無く、計測時間を短くすることができ、移動部 が不要なためにメンテナンスが容易で、コンパクトな形 **状計測装置にできる。**

【0012】ととで、光線照射手段は、所定のパターン で被測定物に光線を照射できるものであればよい。面状 に光線を照射できる光源を用いる場合には、この面状光 源及びこの面状光源からの光線を所定パターンにするた めのスリットやフィルタが含まれる。また、スリット状 光線を照射できる光源を用いる場合には、このスリット 状光源および光線を偏向走査する光線走査手段が含まれ 50 ることを特徴とする形状計測装置である。

る。なお、レーザ光源等の点状光源とレンズ系を組み合 わせてスリット状光源としても良い。また、撮像部材に は、CCD撮像素子を用いたカメラ(CCDカメラ)が 挙げられ、その他、MOS型撮像素子を用いたものやビ ジコン等の撮像管を用いても良い。

【0013】なお、必要な光線照射撮像手段の数は、被 測定物の形状や算出したい各部の寸法等によって異なる が、球状の被測定物を想定した場合、全面(全周)にわ たる計測には、少なくとも4台の撮像部材を正4面体の

【0014】画像情報の演算手法としては、空間コード 化法や位相シフト法等の手法が挙げられ、用いる手法に よって被測定物に照射する光線のパターン等を適宜のも のとする。また、座標変換の手法としては、アフィン変 換を用いればよく、各形状情報がその光線照射撮像手段 等によって決まるローカル座標系に従って表されている ので、共通の座標系(ワールド座標系)に従って表され るように、それぞれの形状情報を変換することによって 行う。

【0015】さらに、請求項2に記載の解決手段は、請 20 求項1に記載の形状計測装置であって、前記撮像部材の 光軸が、互いに、一致し、平行となり、または直交する ように各撮像部材が配置されていることを特徴とする形 状計測装置である。

【0016】各形状情報は、通常他の形状情報の座標系 とは直接関係のないローカル座標系に従って表される。 このローカル座標系としては、三角測量の原理を用いて 被測定物の基準面からの高さを計測するなど形状計測の 手法を考慮すると、撮像部材の光軸に直交する平面を基 進面として採用すると都合がよいことが多い。ところ で、複数の光線照射撮像手段から得られた形状情報を合 成するには、まずアフィン変換を用いて形状情報の座標 を共通のワールド座標系上の座標に変換する。本発明に よれば、撮像部材の光軸の配置をこのようにすると、座 標変換の計算式が簡単になり容易に変換できるようにな る。即ち、各々の形状情報におけるローカル座標系で、 仮想基準面を光軸に垂直にとったとすると、光軸が一致 しまたは平行になっている場合には、それぞれの光線照 射撮像手段の基準面は、互いに一致しあるいは平行の関 係となる。また、光軸が直交している場合には、それぞ れの光線照射撮像手段の基準面は、互いに直交する関係 となる。従って、あるローカル座標を共通のワールド座 標としても用いるとすると、他のローカル座標系からと のワールド座標系へのアフィン変換の際の変換行列等の 内容が簡単になり、アフィン変換の計算が簡単になる。 【0017】さらに、請求項3に記載の解決手段は、請 求項1または請求項2に記載の形状計測装置であって、 複数の前記光線照射撮像手段により形状計測できる配置 で、前記被測定物の近傍に基準点マークが設けられてい

【0018】本発明によれば、複数の光線照射撮像手段 から形状を計測できる配置で基準点マークを設けたの で、撮像された基準点マークから各光線照射撮像手段毎 にその位置を算出し、同じ基準点マークを計測した光線 照射撮像手段間で、同じ基準点の座標が同じになるよう に変換パラメータを設定する。これにより、一方の形状 情報を他方の形状情報の座標系に座標変換できることに なる。あるいは複数の形状情報を共通の座標系にそれぞ れ座標変換することができる。この基準点マークは、好 ましくは、球状であると良い。球状であると、どの方向 10 から見ても円に見えるので、その重心または中心を基準 点とすれば、見る方向に関係なく基準点を算出できるか らである。なお、基準点マークを円板としても良い。と の場合には、楕円の長径と短径から重心または中心を算 出して容易に基準点を求めることができる。

【0019】さらに、請求項4に記戯の解決手段は、足 の三次元形状を計測する足型計測装置であって、上記足 を載せる足台と、光線を上記足に照射する光線照射手 段、および該光線照射手段に対応し、上記光線により上 撮像手段、をそれぞれ備え、上記足の形状を複数の方向 から計測するように配置された複数組の光線照射撮像手 段と、それぞれの上記撮像手段から出力される画像情報 を演算処理することにより、光線照射撮像手段毎に形状 情報を算出し、これらを座標変換して合成し上記足の合 成形状情報を算出する形状演算手段と、を有する足型計 測装置である。

【0020】本発明によれば、足型計測にあたり複数の 光線照射撮像手段を用い、各々の光線照射撮像手段から 得た画像情報を用いて形状情報をそれぞれ算出し、さら 30 にこれらの形状情報を座標変換して合成し足の形状を算 出する。このため、足と光線照射撮像手段との相対位置 を変更させて、即ち、足や光線照射撮像手段を移動手段 を用いて移動、回転等させて計測する必要が無く、計測 時間を短くすることができ、移動部が不要なためにメン テナンスが容易で、コンパクトな形状計測装置にでき る。さらに、足台があるので、足台に足を載せ、体重を かけた状態での足の形状を測定することができる。した がって、実際に立った状態での測定ができる。

【0021】さらに、 請求項5 に記載の解決手段は、 請 40 求項4に記載の足形計測装置であって、前記足台が透明 であることを特徴とする足型計測装置である。

【0022】本発明によれば、足台が透明なので、体重 をかけた状態で、足の裏方向(下方)からも足の形状測 定できる。なお、透明な足台の材質としては、透明樹脂 (アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂等) またはガラ ス等が挙げられる。

【0023】さらに、請求項6に記載の解決手段は、請 求項4または請求項5に記載の足型計測装置であって、

とする足型計測装置である。

【0024】本発明によれば、足台の上面(足載置面) に靴底形状が形成されているので、実際に靴を履いたと きに近い状態での足の形状を計測できる。ととで、靴底 形状とは、曲面あるいは平面で靴底その他の形状を模し たものをいい、具体的には、ローヒール形状やハイヒー ル形状、土踏まず部分に膨らみを持たせた形状等が挙げ られる。また、足台のうち、少なくとも上面に靴底形状 が形成されていれば足り、この裏面(下面)は、平面に しても上面の靴底形状に倣った形状にしても良い。

【0025】さらに、請求項7に記戯の解決手段は、請 求項4から請求項6に記載の足型計測装置であって、前 記光線のうち前記足台の上面または下面に反射してでき る足台反射光が、直接またはミラーを介して前記撮像部 材に入射しないように前記光線照射手段および撮像部材 を配置してなることを特徴とする足型計測装置である。

【0026】足台反射光が直接またはミラーを介して撮 像部材に入射すると、足の表面に形成される光学像の明 暗を区別することができず、正確な形状を算出できなく 記足の表面に生じる光学像を撮像部材によって撮像する 20 なる。また、レーザ等の照度の高い光を用いた場合に は、撮像部材内に入射した反射光は撮像部材内で迷光と なり、さらに画像全体のコントラストの低下等を生じさ せることもある。本発明のようにすれば、反射光が入射 しないので、とのような不具合を生じない。

> 【0027】なお、請求項4から請求項7に記載の足型 計測装置であって、複数の前配光線照射撮像手段から形 状を計測できる配置で、前記足台のうち足を裁置する部 位の近傍に基準点マークが設けられていることを特徴と する足型計測装置とすると良い。

> 【0028】とのようにすると、複数の光線照射撮像手 段から形状を計測できる配置で基準点マークを設けたの で、撮像された基準点マークの位置が各光線照射撮像手 段毎に算出できる。従って、同じ基準点の座標が同じに なるように変換パラメータを設定することで、一方の形 状情報を他方の形状情報の座標系に座標変換できること になる。あるいは複数の形状情報を共通の座標系にそれ ぞれ座標変換することができる。との基準点マークは、 好ましくは、球状であると良い。球状であると、どの方 向から見ても円に見えるので、その重心または中心を基 準点とすれば、見る方向に関係なく基準点を算出できる からである。との場合には、足台中に球状の基準点マー クの一部または全部を埋め込むと足台に固定できて良 い。なお、基準点マークを円板としても良い。この場合 には、楕円から重心または中心を算出して基準点を求め ることができる。この場合には、足台の上面または裏面 に形成すればよい。

【0029】さらに、請求項8に配載の解決手段は、請 求項4から請求項7に記載の足型計測装置であって、前 記複数組の光線照射撮像手段は、上記足の甲の斜め前上 前記足台の上面に靴底形状が形成されていることを特徴 50 方から、少なくとも足のつま先からかかとまでの足上面 部位に向かって光線を照射し、かつとの足上面部位を撮像する甲側光線照射撮像手段と、上記足の裏の斜め後ろ下方から、少なくとも足のつま先からかかとまでの足裏面部位に向かって光線を照射し、かつこの足裏面部位を撮像する足裏側光線照射撮像手段と、上記足のかかと斜め後上方から、少なくともふくらはぎの下部からかかとまでの足後面部位に向かって光線を照射し、かつこの足後面部位を撮像するかかと側光線照射撮像手段、の3組であることを特徴とする足型計測装置である。

【0030】足型計測においては、足の形状が略し字形 10 状をしており、人体の一部であることから計測に制限がある。一方、足型を計測し、求める数値には、足長(かかとからつま先までの長さ)、足幅(親指の付け根と小指の付け根の間の間隔)、足囲(親指の付け根と小指の付け根を通る足の周囲長)、甲の高さ、くるぶしの位置等がある。本発明によれば、足の三次元形状を、少ない数(3組)の光線照射撮像手段で測定することができ、安価な足型計測装置とすることができる。また、この装置により上記数値を求めることもできる。また、甲側光線照射撮像手段のデータを用いることで、足の甲や足指20の形状を正確に計測できるので、足幅、甲の高さ、くるぶしの位置などを算出できる。また、足指の並び方や外反母趾の程度等を正確に計測することもできる。

【0031】なお、請求項8に記載の足型計測装置であって、前記甲側光線照射撮像手段の甲側撮像部材の光軸と、前記足裏側光線照射撮像手段の足裏側撮像部材の光軸とが一致し、かつ、前記かかと側光線照射撮像手段のかかと側撮像部材の光軸と、甲側撮像部材及び足裏側撮像部材の光軸とが直交するようにこれらの光線照射撮像手段を配置することを特徴とする足型計測装置とすると30点に

【0032】各形状情報は、通常他の形状情報の座標系 とは直接関係のないローカル座標系に従って表される。 このローカル座標系としては、三角測量の原理を用いて 被測定物の基準面からの高さを計測するなど形状計測の 手法を考慮すると、撮像部材の光軸に直交する平面を仮 . 想または実在の基準面として採用すると都合がよいこと が多い。ところで、複数の光線照射撮像手段から得られ た形状情報を合成するには、まずアフィン変換を用いて 形状情報の座標系を共通の座標系に変換する。本発明に 40 よれば、各撮像部材の光軸をとのように配置すると、各 々の形状情報におけるローカル座標系で、基準面を光軸 に垂直にとったときに、甲側光線照射撮像手段の基準面 と足裏側光線照射撮像手段の基準面とが一致しまたは平 行になる。また、かかと側光線照射撮像手段の基準面 が、甲側及び足裏側光線照射撮像手段の基準面に直交す るようになる。このため、これら3組の光線照射撮像手 段の画像出力からそれぞれ算出した形状情報を座標変換 して合成するのに、アフィン変換の際の変換行列等の内 容が簡単になり、アフィン変換の計算が簡単になる。

【0033】さらに請求項9に記載の解決手段は、請求項4から請求項7に記載の足型計測装置であって、前記複数組の光線照射撮像手段は、上記足の右横側から、少なくとも足のつま先からかかとまでの足右側面部位を撮像する右側光線照射撮像手段と、上記足の左横側から、少なくとも足のつま先からかかとまでの足左側面部位に向かって光線を照射し、かつこの足左側面部位を撮像する左側光線照射撮像手段と、上記足の裏の下方から、少なくとも足のつま先からかかとまでの足下面部位に向かって光線を照射し、かつこの足下面部位を撮像する下側光線照射撮像手段、の3組であることを特徴とする足型計測装置である。

【0034】足型計測においては、足の形状が略上字形状をしており、人体の一部であることから計測に制限がある。一方、足型を計測し、求める数値には、足長、足幅、足囲、甲の高さ、くるぶしの位置等がある。本発明によれば、足の三次元形状を、少ない数(3組)の光線照射撮像手段で測定することができ、安価な足型計測装置とすることができる。また、この装置により上記数値を求めることもできる。

【0035】なお、請求項9に記載の足型計測装置であって、前記右側光線照射撮像手段の右側撮像部材の光軸と、前記左側光線照射撮像手段の左側撮像部材の光軸とが一致し、かつ、前記下側光線照射撮像手段の下側撮像部材の光軸と、右側撮像部材及び左側撮像部材の光軸とが直交するようにこれらの光線照射撮像手段を配置することを特徴とする足型計測装置とするとよい。

【0036】各撮像部材の光軸をこのように配置すると、各々の形状情報におけるローカル座標系で、基準面を光軸に垂直にとったときに、右側光線照射操像手段の基準面とが一致しまたは平行になる。また、下側光線照射撮像手段の基準面が、右側及び左側光線照射撮像手段の基準面に直交するようになる。このため、これら3組の光線照射撮像手段の画像出力からそれぞれ算出した形状情報を座標変換して合成するのに、アフィン変換の際の変換行列等の内容が簡単になり、アフィン変換の計算が簡単になる。

[0037] さらに、請求項10に記載の解決手段は、請求項4から請求項7に記載の足型計測装置であって、前記複数組の光線照射撮像手段は、上記足の甲の斜め前上方から、少なくとも足のつま先からかかとまでの足上面部位に向かって光線を照射し、かつこの足上面部位を撮像する甲側光線照射撮像手段と、上記足の裏の斜め後ろ下方から、少なくとも足のつま先からかかとの上部までの足裏後面部位に向かって光線を照射し、かつこの足裏後面部位を撮像する足裏後側光線照射撮像手段、の2組であることを特徴とする足型計測装置である。

【0038】足型計測においては、足の形状が略L字形 50 状をしており、人体の一部であることから計測に制限が

ある。一方、足型を計測し、求める数値には、足長、足 幅、足囲、甲の髙さ、くるぶしの位置等がある。しか し、シューフィッティング等のための足型計測におい て、ふくらはぎの下部の形状はあまり重要ではないこと が多い。本発明によれば、ふくらはぎの下部の形状計測 が省略されるが、足の略全体の三次元形状をより少ない 数(2組)の光線照射撮像手段で測定することができ、 安価な足型計測装置とすることができる。また、この装 置により上記数値を求めることもできる。また、甲側光 線照射撮像手段のデータを用いることで、足の甲や足指 10 の形状を正確に計測できるので、足幅、甲の高さ、くる ぶしの位置などを算出できる。また、足指の並び方や外 反母趾の程度等を正確に計測することもできる。

【0039】なお、上記足裏後側光線照射撮像手段に代 えて、足の裏の斜め後ろ下方から、足のつま先からかか とまでの足裏面部位に向かって光線を照射し、かつとの 足裏面部位を撮像するように足裏側光線照射撮像手段を 配置してもよい。シューフィッティング等のための足型 計測において、かかとの上側の形状はあまり重要ではな いことが多い。上記によれば、足裏からかかとまで形状 20 計測筐体中に足を挿入するだけで精度良く計測ができ 測定ができるので、より少ない数(2組)の光線照射撮 像手段を用いながらも、足の大部分の三次元形状を計測 することができるようになり好ましい。また、甲側光線 照射撮像手段のデータを用いる利点は上記と同様に得る ととができる。

【0040】さらに、請求項11に記載の解決手段は、 請求項10に記載の足型計測装置であって、前記甲側光 線照射撮像手段の甲側撮像部材の光軸と、前記足裏後側 光線照射撮像手段の足裏後側撮像部材の光軸とが一致す るようにこれら光線照射撮像手段を配置することを特徴 30 とする足型計測装置である。

【0041】各形状情報は、通常他の形状情報の座標系 とは直接関係のないローカル座標系に従って表される。 とのローカル座標系としては、三角測量の原理を用いて 被測定物の基準面からの高さを計測するなど形状計測の 手法を考慮すると、撮像部材の光軸に直交する平面を基 準面として採用すると都合がよいことが多い。ところ で、複数の光線照射撮像手段から得られた形状情報を合 成するには、まずアフィン変換を用いて形状情報の座標 系を共通の座標系に変換する。本発明によれば、各撮像 40 部材の光軸をこのように配置すると、各々の形状情報に おけるローカル座標系で、基準面を光軸に垂直にとった ときに、甲側光線照射撮像手段の基準面と足裏側光線照 射撮像手段の基準面とが一致しまたは平行になる。との ため、との2組の光線照射撮像手段の画像出力からそれ ぞれ算出した形状情報を座標変換して合成するのに、ア フィン変換の際の変換行列等の内容が簡単になり、アフ ィン変換の計算が簡単になる。

【0042】さらに、請求項12に記載の解決手段は、 請求項8から請求項11に記載の足型計測装置であっ

て、ミラーを用いて前記光線の光路および撮像部材が見 込む光学像の光路の少なくともいずれかを折り曲げるこ とを特徴とする足型計測装置である。

【0043】本発明によれば、光路を折り曲げることに より、撮像部材の視野角や光線偏向手段の偏向角等から 要求される必要な光路の長さを保ちながらも、足型計測 装置の大きさを小さくすることができる。

【0044】さらに、請求項13に記載の解決手段は、 請求項4から請求項12に記載の足型計測装置であっ て、略全壁面が遮光性壁で形成され、足を内部に挿入す るための開□であって、足を挿入することで内部が略暗 室状態となる大きさの足挿入開口を有し、内部に前記光 線照射撮像手段のいずれも含むように取り囲む計測筺体 を備えることを特徴とする足型計測装置である。

【0045】本発明によれば、足を計測筐体中に挿入し て足型計測するときには、筐体内部は略暗室となるの で、店舗や測定室等の照明や太陽光など外部からの外乱 光が減殺され、計測精度を高くすることができる。店舗 や測定室全体の照明を暗くする等の操作が不要であり、 る。また、計測のために使用するレーザ光線等の光線が 外部に漏れることをも防止できるので、使用者の安全を も図ることができる。

【0046】さらに、請求項14に記載の解決手段は、 請求項4から請求項13に記載の足型計測装置であっ て、前記光線照射手段は、所定コードに従うストライプ 状パターンの光線を照射するストライプ状光線照射手段 であり、前記撮像部材から出力される空間コード化画像 情報から空間コード化法により前記足の形状を算出する 空間コード型画像情報演算手段であることを特徴とする 足型計測装置である。

[0047] 足の形状計測において、画像情報の演算手 法にはいろいろな手法が考えられ、例えば、空間コード 化法や位相シフト法が挙げられる。本発明によれば、と のうち空間コード化法による計測を行うので、各画素の 見込む足表面はある空間コードに従ったパターンで光線 が照射されることになる。逆に、足表面の各部分に照射 されたパターンから空間コードを知ることで、その部分 の高さを算出できるので、容易に算出できる。また、画 像情報を明暗二値化した上で形状情報を算出するので、 外乱光の影響が少なく、外乱光の多い店舗の店先等でも 安定して計測することができる。

[0048]

【発明の実施の形態】各実施の形態の詳細を説明する前 に、被測定物の形状を計測する手法について説明する。 被測定物の形状を計測する手法としては、空間コード化 法や位相シフト法、モアレ法、干渉稿法等があるが、以 下に説明する各実施の形態で用いる形状の計測手法とし ては、空間コード化法を用いた例を示す。

50 【0049】空間コード化法は、物体の三次元形状を非

接触で計測する手法の1つであり、図1を参照して説明 する。図1の形状計測装置110は、レーザ光源117 と、レーザ光をスリット形に整形するレンズ系118 と、整形されたレーザ光を被測定物Mに向けて照射する ポリゴンミラー119と、被測定物Mによる反射光を検 出するCCDカメラ111と、これらを制御するコント ロール部112とを有している。

13

【0050】レーザ光源117は、所定の規則に従って 点滅するように制御されており、ポリゴンミラー119 は回転してレーザ光を偏向・走査する。従って、被測定 10 点がある。 物Mの表面には、レーザ光が照射された部分と照射され なかった部分との明暗のストライブ模様が生ずる。とと で、CCDカメラ111の1フレーム(1枚分)の蓄積 時間(撮像期間)内にレーザ光の走査が1回行われるよ うになっているので、1フレーム分の画像データには、 被測定物Mのストライブ模様状のデータが蓄積される。 そして、異なる点滅パターンによる複数回の走査をおこ なって、異なる複数のストライプ模様データを各走査ど とに蓄える。ついで、これらのストライブ模様データに 基づき、コントロール部112に内蔵される演算装置 が、被測定物Mの各点の空間コードを算出し、さらに三 角測量の原理を利用して各画素に対応する被測定物M上 の点の座標を算出し、形状を計測する。

【0051】との手法によれば、光が照射される空間に は一連の空間コードが付されるため、被測定物Mの基準 面からの高さが高くても(高低差が大きくても)、光が 照射される空間内にあれば、空間コードから高さが演算※

 $Z = \{x \cdot hc - f (m - hm \cdot tan \alpha)\} / (x + f \cdot tan \alpha)$

で表すことができる。図2より明らかなように、hc、 f、m、hmはいずれも被測定物Mと無関係な固定値であ 30 る。従って、χとαが判れば、(1) 式より 2 が算出でき る。なお、上記式においては、y方向(図2における紙 面に垂直な方向)の座標(位置)が現れないが、CCD カメラ21の受光素子28のy方向画素位置から直接導 出されるので、3次元計測が可能となる。なお、上記式 (1) は、上記したように高さ乙の基準面しに対しCCD カメラ21の光軸Uが直交するようにした場合に成立す る式である。

【0055】ととで、上記した空間コード化法によれ ば、図3に示すように光線を照射する空間を一連の空間 40 とができる。 コードScが付された小空間で細分することができる。 即ち、基準面しから高さhmの位置にあるポリゴンミラー 5の鏡面5aの走査中心を中心とした断面扇状の小空間 に細分でき、各小空間には、空間コードSc=0、1. 2, ・・を付すことができる。そして、各空間コードS cの番号とその空間コードが付された小空間の偏向角 a との関係は鏡面5aの角度から算出することができる。 【0056】上記したように、異なる点滅パターンによ る複数回の走査をおこなって、異なる複数のストライプ

*できる。従って、高さの高い被測定物についても全体に わたって形状を計測できる。

14

【0052】更に、レーザ光を走査して用いたこの例に おいては、機械的なパターンマスクおよびその入れ替え 操作を不要として、装置の小型化と迅速な計測ができる 利点がある。また、上記から判るように、被測定物には 明と暗のストライプ状に光線が照射される。とのため、 多少の外乱光が照射されても、画像情報を明暗二値化し た上で形状を算出するので、安定して形状計測できる利

【0053】ついで、三角測量の原理による高さ測定の 方法について、図2を参照して簡単に説明する。ここで は、基準面L上に置かれた被測定物Mの図中上面の高さ Zを測定するものとする。レーザ光源2から発射された 光線は、ポリゴンミラー5の鏡面5aで反射して被測定 物Mの上面に照射される。これをCCDカメラ21の対 物レンズ27を通して受光素子28上に結像させて撮像 する。ととで、CCDカメラ21の光軸Uは、基準面L に垂直になる(直交する)ように配置されているものと 20 し、基準面しから鏡面5aの走査中心までの高さをhm. 基準点Aからの偏向角度をα、基準面LからCCDカメ ラ21の対物レンズ27の主点までの高さをhc、対物レ ンズ27の焦点距離を1、基準点AからCCDカメラ2 1の光軸ひまでの基準面し上の距離をm、CCDカメラ 21の受光素子28上の受光した画素位置(被測定物M の上面を見込む画素位置)をxとする。

【0054】とのとき、被測定物Mの上面の高さZは、 (1)

面は、点滅パターンの違いにより光線が照射されたりさ れなかったりすることになる。即ち、例えば、被測定物 Mの上面が空間コードSc=4の空間内に位置していた 場合には、空間コードSc=4に特有のパターンで光線 が照射される。逆に言えば、被測定物Mの上面の明暗 を、蓄えた各照射パターン画像情報にわたって点検すれ ば、その明暗の現れ方によって被測定物Mの上面が属す る空間コードScを知ることができる。従って、偏向角 αも知ることができる。また、被測定物Mの上面を見込 む画素の位置xは明らかであるから、これにより、上記 (1) 式によって被測定物Mの上面の高さZを算出すると

【0057】(実施形態1)本発明の足型計測装置(形 状計測装置)100を、図4~図11と共に説明する。 図4は、足型計測装置100の機能構成を説明するため の説明図である。本装置100においては、被測定物で ある足F(図4では図示しない)に対して、3つの方向 から光線を照射し、それぞれの方向から撮像して形状を 算出し、さらに変数変換によって共通の座標系でのデー タとした後に合成して、三次元的に足Fの合成形状情報 を算出する。図4において、基準面La、Lb、Lcを 模様データを蓄えたので、図2における被測定物Mの上 50 それぞれ基準として形状を測定するために、足(被測定 物)Fに光線を照射し、その表面にできた光学像を撮像 する光線照射撮像手段(計測ヘッド) 7a, 7b, 7c と、撮像された画像情報から形状情報を算出した後に座 標変換し合成して、足下の合成形状情報を算出する形状 演算部30と、制御部10とを有している。また、3台 の計測ヘッド7a, 7b, 7cは、計測筺体9内に納め ちれている。なお、以下において、7a, 7b, 7cな ど小文字a, b, cのある番号及び記号については、例 えば光線照射撮像手段7のように省略して記載すること もある。

15

【0058】CCで、計測ヘッド7a, 7b, 7cに は、それぞれ、光線を足Fに照射する光線照射手段6 a, 6b, 6cと、光線により足Fに生じた光学像を撮 像する撮像部材であるCCDカメラ21a, 21b, 2 1 c とが含まれている。さらに詳しくいえば、光線照射 手段6a, 6b, 6cには、それぞれ、レーザ光源2 a, 2b, 2cと、このレーザ光源2から発射されるレ ーザ光線をそれぞれ整形してスリット状光線とするレン ズ系3a,3b,3cと、このスリット状光線を足Fに 照射しつつ偏向走査するポリゴンミラー5a,5b,5 20 と、座標変換された形状情報を合成して足F(被測定 cとが含まれている。CCDカメラ21a、21b、2 1 cは、撮像期間(例えば1/60秒)毎に撮像し、と れらから出力される画像情報は、画像情報演算部40に 送られる。

【0059】また、制御部10には、光線制御データメ モリ(図4ではデータメモリと表示)12と、この光線 制御データメモリ12に格納されているコードを読み込 んで、これに従ってレーザ光源2a, 2b, 2cをそれ ぞれを制御するレーザコントローラ13とが含まれてい る。さらに、制御部10には、同期駆動制御回路71が 含まれ、各ポリゴンミラー5a,5b,5cを駆動する と共に回転数や各鏡面の角度(回転角度)を調整してい る。また、レーザコントローラ13を通じてレーザ光源 2の点滅のタイミングと、ポリゴンミラー5の回転角度 と、CCDカメラ21の撮像のタイミングとを同期させ ている。また、光線制御データメモリ12から読み込む レーザ光源の点滅パターンの選択(コードの選択)も行

【0060】さらに、形状演算部30は、足Fの基準面 La,Lb,Lcを基準とした形状情報をそれぞれ算出 40 灯)に、「1」を明(点灯)に対応させることとして、 する画像情報演算部40と、算出された形状情報を座標 変換した上で合成して足Fの合成形状情報を算出する形 状情報合成部60とを有している。 さらに詳しく言え ば、画像情報演算部40には、画像情報を取り込んで明 暗の二値化画像情報に変換したうえで格納する画像情報 取込回路(取込回路と表示)41と、CCDカメラ21 と画像情報取込回路41との間に介在し、このCCDカ メラ21からの画像情報を切り替えて、画像情報取込回 路41へ送るマルチプレクサ39と、二値化画像情報か

演算処理部(演算処理1、2、3と表示)42a、42 b. 42 c と、算出された形状情報を格納する形状情報 メモリ (形状メモリ1, 2, 3と表示) 43a, 43 b. 43 c とが含まれている。

【0061】なお、画像演算処理部42および形状情報 メモリ43においては、画像演算処理部42aや形状法 メモリ43aでは、CCDカメラ21aからの画像情報 を処理するというように、各CCDカメラ21からの画 像情報は対応する画像演算処理部42等で処理されると 10 とは言うまでもない。また、画像情報取込回路41で は、CCDカメラ21から取り込んだ例えば8ビットの 階調をもつ各画素毎の明度画像情報を、まず二値化演算 回路によって各画素分について明暗二値化情報に変換 し、その後、二値化画像情報メモリのいずれかに格納す る。

【0062】また、形状情報合成部60には、それぞれ の形状情報メモリ43から出力される形状情報を共通の 座標系で表すために座標変換を行う座標変換処理部(座 標変換処理1, 2, 3と表示) 6 l a, 6 l b, 6 l c 物)の合成形状情報を算出する形状合成処理部(形状合 成処理と表示) 63とが含まれている。

【0063】形状合成処理部63で算出された足Fの合 成形状情報は、その後、表示処理部80において、CR T等の画面表示のための処理がなされたり、演算処理部 90において、足長その他の数値が算出される。

【0064】本例の足型計測装置100では、レーザ光 源2から照射されたレーザ光線を、レンズ系3でスリッ ト状光線に整形し、ポリゴンミラー5で反射しつつ偏向 30 走査して足F(および基準面L)に向けて斜め方向から 照射する。

【0065】ととで、レーザコントローラ13は光線制 御データメモリ12からデータを読み込み、このデータ に従ってレーザ光源2の点滅 (スイッチング) の制御を 行う。この光線制御データメモリ12には、例えば、図 5に示すようなグレイコードに従う8種のコードが格納 されている。そとで、0~7のメモリビットのうちの1 つを選択してレーザコントローラ13に読み込む。そし て、例えば、このコードのデータのうち「0」を暗(消 選択したコードのデータに従って、例えばクロックパル ス等により所定の間隔毎に、0~255のメモリアドレ スの順にレーザ光源2を点滅させる。このようにする と、例えば、図5のメモリピット0のコードが選択され た場合、所定の時間間隔で、暗、明、明、暗、暗、明、 明、暗、暗・・というパターンでレーザ光源2を点滅さ せるととになる。

【0066】とれにより、ポリゴンミラー5によって走 査されるスリット状光線は、読み込まれたコードに従っ ら空間コード化法により足Fの形状情報を算出する画像 50 たストライブ状パターンの光線となり、足Fの表面には

ストライプ状パターンの光学像が形成され、足下の各部 分の高さはストライプ状パターンの明暗のずれとして観 察されるようになる。上記8種のコードに従った8種の 光線を照射するととで、光線が照射される空間は、空間 コード化法により256ヶ(= 2 ヶ) の一連のコード 番号が付された小空間に分割される。したがって、足F の各表面部分は、撮像した8種の光学像から判定される 空間コードの番号で表されることになり、前記した三角 測量の原理によって、足Fの各部分の形状(高さ)が算 出される。

【0067】そとで、との光学像をCCDカメラ21 (画素数512×240ヶ)で撮像し、その出力である 画像情報をマルチプレクサ39を介して画像情報取込回 路41に送る。なお、CCDカメラ21からの画像情報 は、各画素毎に明度を8ビットの階調で表わしたデータ となっている。

【0068】 ことで、上述のように同期駆動制御回路7 1により、レーザコントローラ13、ポリゴンミラー5 およびCCDカメラカメラ21は同期して動作してい る。即ち、同期駆動制御回路71は、CCDカメラ21 20 の1フレーム分の撮像期間(1/60秒)中に、スリッ ト状光線が足Fを1または複数回の所定回数走査するよ うに、CCDカメラ21の撮像タイミングやポリゴンミ ラー5の回転数および各鏡面の角度を制御している。さ らに、所定パターンの光線を足F に照射するようにレー ザコントローラ13がレーザ光源2を制御するタイミン グをもこれらに同期させている。なお、1フレーム分の 撮像期間内にスリット状光線を複数回走査させる場合に、 は、レーザ光源2を各走査毎に同じコードに従ったパタ ーンで点滅させる。ただし、足Fの反射率や外乱光を考 30 慮して、複数回(例えば5回)の走査のうち、実際にレ ーザ光源2を点滅させて走査するのを、このうちの適数 回(例えば2回)だけとし、あとはレーザ光源2を消灯 するようにしてもよい。

【0069】CCDカメラ21から取り込んだ画像情報 は、画像情報取込回路41において、上述したようにま ず二値化演算回路によって、各画素毎に明暗二値化画像 情報に変換され、その後、二値化画像情報メモリのいず れかに格納される。

【0070】ついで、同期駆動制御回路71の指示によ 40 り、レーザコントローラ13が光線制御データメモリ1 2から、先回の撮像に使用しなかったメモリビット(例 えば、メモリビット1)のコードを読み込み、これに従 って、上記と同様にレーザ光源2を点滅させる。つい で、このコードに従ったストライプ状パターンの光線に より形成された足Fの光学像を撮像し、画像情報取込回 路41において、上記と同様に二値化画像情報に変換 し、まだ二値化画像情報が格納されていない二値化画像 情報メモリのいずれかに格納する。これを、図5に示す

行う。なお、撮像の順序は、メモリビットの順になって いる必要はない。

【0071】各二値化画像情報メモリへ各コードに従っ た二値化画像情報がそれぞれ格納されたら、この8ヶの 二値化画像情報を画像演算処理部42に読み込む。その 後、空間コード化法により各部分の空間コードを割り出 し、上記した三角測量の原理を用いて足Fの形状情報を 算出する。算出された形状情報は、形状情報メモリ43 に格納される。このようにして、3つの計測ヘッド7 10 a、7 b、7 c によって光線が照射され撮像された足F について、それぞれ形状情報を算出し形状情報メモリ4 3a、43b、43cに格納する。なお、足Fの計測に おいて、ある瞬間において光線を照射し撮像するのは、 1つの計測ヘッド7だけとするのが好ましい。同時に複 数のレーザ光源2から光線が照射されると、反射光等が 他のCCDカメラ21にも入射するため、誤測定を生じ る可能性があるからである。従って、上述のように8種 のコードで各々撮像したとすると、24回(=8×3) の撮像で終了できることになる。

【0072】ついで、座標変換処理部61における処理 について説明する。3つの計測ヘッド7a、7b、7c においては、それぞれ基準面La、Lb、Lcからの高 さを三角測量の原理によって測定して、足F(被測定 物)の形状情報を算出した。従って、各形状情報が用い ている座標系(以下、ローカル座標系ともいう)が、互 いに異なっているのが通常である。とれでは、3つの形 状情報を合わせて1つの形状情報にすることができない ため、まず、各形状情報を共通の座標系(以下、ワール ド座標系ともいう) での表示に座標変換する必要があ る。この座標変換を座標変換処理部61で行う。

【0073】座標変換の具体的な手法としては、アフィ ン変換を用いる。例えば、ある直交座標系(ローカル座 標系H」) で表されたある点を、他の直交座標系(ワー ルド座標系 H。) 上に座標変換するには、以下の式(2)に よって行う。

 $X_a = AX_b + B$ (2)

ととで、X₀は、ワールド座標系での縦ベクトル X₀= (X_u, Y_u, Z_v)

 X_{ι} は、ローカル座標系での縦ベクトル $X_{\iota} = (x_{\iota},$ y_{l}, z_{l}

Aは、3次の正方行列

Bは、3次の縦ベクトル

【0074】そとで、各形状情報についてアフィン変換 のための変換行列Aおよび変換ベクトルBを予め決定し ておき、上記式(2)により座標変換を行う。変換行列A および変換ベクトルBは、変換しようとするローカル座 標系H、とワールド座標系H。との関係によって異なる が、例えば、あるローカル座標系をワールド座標系H。 メモリビット0~7 に格納された8種のコードについて 50 としても用いることとすれば、そのローカル座標系で表

されている形状情報は座標変換する必要が無くなり、残 りの形状情報についてのみ、座標変換すれば済むことに なる。また、ローカル座標系同士の関係が特殊な関係に なっている場合には、変換行列Aや変換ベクトルBの内 容が簡単になる場合があるので、そのような関係になる ように、例えば後述するようなローカル座標系を選択す ると良い。

19

【0075】上記した座標変換処理部61によって、そ れぞれワールド座標系H。で表された形状情報に変換さ れた変換形状情報は、その後、形状合成処理部63にお 10 いて、合成されて合成形状情報となる。即ち、足下の各 部の形状情報が、ワールド座標系H。で表現されている ので、合成して足F全体の合成形状情報として用いると とができるようになる。

【0076】その後は、表示処理部80において、足F 全体の形状をワイヤーフレームによって画像表示した り、任意の部分の断面形状を表示するなど、CRTやブ リンタ等において足の形状を表現すべく各種の処理が施 される。また、演算処理部90においては、足長、足 出される。

【0077】ついで、計測ヘッド7a、7b、7cの配 置について説明する。被測定物である足Fは、略L字状 であり、かつ人体の一部であるため、独立物と異なり、 計測に適するように、足のみを移動させることは難し い。従って、光線を照射する方向および撮像する方向を 考慮する必要がある。本実施形態においては、図6に示 すように、3つの方向から足Fを撮像する。図6におい て、3つの撮像中心Ca、Cb、Ccは、それぞれCC Dカメラ21a、21b、21cに対応している。ま た、図6においては図示しないが、CCDカメラ21の 近傍を中心として足Fに向かって光線照射手段6からレ ーザ光線が照射される。

【0078】さらに詳細に説明すると、本実施形態で は、以下の3つの方向からレーザ光線を照射し、撮像す る計測ヘッド7(図6では図示しない)を有する。

●中側計測ヘッド7aは、足Fの甲の斜め前上方に配置 された光線照射手段6 aから、レーザ光線を、少なくと も足Fのつま先からくるぶしまでの足上面部位に照射す CDカメラ21aが位置するように配置し、とこから少 なくともこの足上面部位を撮像する。

②足裏側計測ヘッド7bは、足Fの裏の斜め後下方に配 置された光線照射手段6bから、レーザ光線を、少なく とも足Fのつま先からかかとまでの足裏面部位に照射す るとともに、足Fの裏の斜め後下方の撮像中心CbKC CDカメラ21bが位置するように配置し、ここから少 なくともとの足裏面部位を撮像する。

③かかと側計測ヘッド7cは、足Fのかかとの斜め後上 方に配置された光線照射手段6cから、レーザ光線を、 少なくとも足Fのふくらはぎの下部からかかとまでの足 後面部位に照射するとともに、足Fのかかとの斜め後上 方の撮像中心CcにCCDカメラ21cが位置するよう に配置し、ことから少なくともこの足後面部位を撮像す

【0079】このようにすることで、3つという少ない 数の計測ヘッドで、計測ヘッドを移動させることなく、 足Fのほぼ全表面の形状が計測できる。また、甲側計測 ヘッド7a(従って、CCDカメラ21a)によって撮 像される足Fの甲上面部位の形状情報は、足の甲や足指 の形状についての情報を含んでいるので、との形状情報 を用いることで、足幅、足囲などの他、足指の並び方や 外反母趾の程度等を正確に計測することができる。

【0080】ととろで、図6に示した方向からレーザ光 線を照射し、撮像すると、計測ヘッド7の位置が足Fか ら遠く離れることになるので、計測ヘッド7等の計測筐 体9の寸法が大きくなる。そこで、図7に示すように、 計測筐体9内に3つの計測ヘッドを納めつつ、ミラーを 用いてレーザ光線および撮像の光路を折り曲げて、寸法 幅、足囲等任意の部分の寸法が、合成形状情報を元に算 20 の小さい計測管体9であっても、同様の計測ができるよ うにする。

> 【0081】なお、図7においては、計測ヘッド7内の 光線照射手段6は、図示を省略して矢印で表現してい る。またCCDカメラ21についても矩形枠で表現して いる。また、前後左右上下の表現については、足下のつ ま先方向を前、かかと方向を後、甲方向を上、足裏方向 を下、つま先方向に向かって右方向を右、左方向を左と して記述することとして説明する。

【0082】図7において、甲側計測ヘッド7aは、足 30 Fのつま先の前方斜め上において、後方斜め上に向かっ て配置されている。そして、計測筐体9の上面におい て、下に向けて設けられたミラーRaを用いて光路を折 り曲げることにより、足上面部位に光線照射手段6aか ちのレーザ光線を照射し、CCDカメラ21aによって 足上面部位の光学像を撮像するようにされている。同様 に、足裏側計測ヘッド7bは、足Fのつま先の前方斜め 下において、後方に向かって配置されている。そして、 かかとの下方において、斜め上に向けて設けられたミラ -Rbを用いて光路を折り曲げることにより、足裏面部 るとともに、足Fの甲の斜め前上方の撮像中心CaにC 40 位に光線照射手段6hからのレーザ光線を照射し、CC Dカメラ21bによって足裏面部位の光学像を撮像する ようにされている。また、かかと側計測へッド7cは、 足Fのかかとの後方斜め下において、上方に向かって配 置されている。そして、かかとの後方斜め上において、 斜め下に向けて設けられたミラーRcを用いて光路を折 り曲げりことにより、足後面部位に光線照射手段6 cか ちのレーザ光線を照射し、CCDカメラ21cによって 足後面部位の光学像を撮像するようにされている。

【0083】とのように3つの計測へッド7を配置する 50 ととにより、計測筺体9の寸法をコンパクトにすること

ができる。なお、足Fは透明なアクリル樹脂板からなる 足台G上に截置するようになっており、これにより、体 重を足Fにかけた状態でも、足型が計測できるようにな る。また、足台Gは、透明であるので、足裏面部位の形 状を計測するにあたって、足裏面部位に光線照射手段6 bからのレーザ光を照射し、また足裏面部位を撮像する のに妨げとはならない。

21

【0084】 このように配置された計測ヘッド7を用 い、前記したように、光線照射手段6によりスリット状 のレーザ光線を足下に照射し、撮像して空間コード化法 10 かれている。なお、基準点マークN1, N2の直径は、 および三角測量の原理を用いて計測へッドからの画像情 報毎に足Fの形状情報を算出し、さらに座標変換し合成 して足Fの合成形状情報を算出する。CCで、座標変換 の計算を容易にするため、本実施形態においては、各C CDカメラ21の光軸(一点鎖線で示す)を以下のよう にしている。即ち、図7(a)に示すように、CCDカメ ラ21aの光軸Uaと、CCDカメラ21bの光軸Ub とが一致するように配置している。また、CCDカメラ 21cの光軸Ucが光軸UaおよびUbと直交するよう にしている。

【0085】とのようにした理由を以下に説明する。前 記したように、三角測量の原理を用いて被測定物Mの高 さZを算出する式(1) は、CCDカメラ21の光軸U が、基準面しに垂直になる(直交する)ように配置され ていることを前提としている。逆に、式(1) によって算 出された被測定物M上面の高さZおよびX、Yの座標 は、基準面しを基準としたローカル座標系で表現されて いる。従って、計測ヘッド7aにおいて計測された形状 情報は、光軸Uaに直交する基準面Laを基準としたロ ーカル座標系H...で表現される。同様に、計測ヘッド7 bにおいて計測された形状情報は、光軸Ubに直交する 基準面Lbを基準としたローカル座標系Hcbで表現さ れ、計測ヘッド7cにおいて計測された形状情報は、光 軸Ucに直交する基準面Lcを基準としたローカル座標 系Hし、で表現される。

【0086】ととで、光軸同士の関係を上述した関係に すると、図8に示したように、基準面しaと基準面しb は、平行になり、基準面Lcは、基準面La、Lbと直 交する関係となる。このため、相互のローカル座標系間 標系H』)とし、他の座標系H」。、H」。の形状情報を座 標変換する場合、式(2) のアフィン変換における変換行 列Aおよび変換ベクトルBが簡単になるので、計算が容 易になる。特に、いずれの基準面しも、3つの光軸が交 わる交点Uoを含むように基準面La、Lb、Lcを選 択すると、上記式(2) の変換ベクトルB=0とすること ができる。

【0087】ととろで、2つの座標系間の変換式を決定 するため、予めキャリブレーションを行って、変換式を 求めておくのが良い。そとで、本実施形態においては、

以下のようにしてキャリブレーションを行う。即ち、足 台Gのうち、2つあるいは3つの計測ヘッドから位置 (座標)を計測できる適当な位置に、基準点マークを形 成しておく。図9(a)は足台Gを上側から見たときの 図、図9 (b)は足台Gを下側から見たときの図である。 との透明な足台Gの上面には、足Fを足台Gに載置した ときにも隠れない位置に、基準点マークN1およびN2 が形成されている。この基準点マークN1, N2は、直 径10mmの円形で灰色のペンキによって足台G上に描 5~15mmの範囲がよく、10mm程度がより好まし

【0088】予め、あるいは足型の計測と同時に、との 基準点マークの位置も3つの計測ヘッド7を用いて計測 する。なお、このとき、基準点マークN1、N2は、楕 円として観察される。 すると、各計測ヘッド7毎に、基 準点マークN1, N2の形状が、そのローカル座標系に 従って算出できるので、との基準点マークN1, N2の 重心(中心)の座標を算出し、基準点Q1, Q2とす 20 る。具体的には、楕円の長径と短径の交点の位置を求め る。基準点マークN1、N2の形状は、計測ヘッドによ って異なる楕円形状として観察されるが、この基準点Q 1. Q2は各々1点である。

【0089】そとで、あるローカル座標系で表されたと の基準点Q1, Q2の座標を座標変換したときに、他の ローカル座標系(ワールド座標系)で表された基準点Q .1. Q2の座標とそれぞれ一致するように、変換パラメ ータ(変換行列A及び変換ベクトルB)を求める。この 変換パラメータを用いれば、あるローカル座標系で表さ 30 れた形状情報を、共通のワールド座標系の座標に変換で きることになる。なお、上記では、ワールド座標系とし てローカル座標系の1つをそのまま用いた場合を示した が、ワールド座標系として、いずれのローカル座標系と も異なる座標系を選択しても良い。例えば、ワールド座 標系として、図6に示す足載置平面Go(足台Gの上面 Gu)をXY平面とした直交座標系を選択しても良い。 との座標系を選択すると、足長、足幅、足囲、甲の高さ 等の算出が容易にできる。なお、基準点マークとして円 形のマークN1,N2を用いた例を示したが、足台Gに での座標変換、例えば、座標系HLを基準(ワールド座 40 球状の基準点マークを一部または全部埋め込んで用いて も良い。

> 【0090】本実施形態においては、足台Gの上面Gu を平面とした例を示したが、足台Gは、図10(a)に示 すように平板である必要はなく、図10(b)に示すよう に、上面Guに曲面あるいは平面で靴底その他の形状を 模した靴底形状を形成しても良い。靴底形状とすると、 足型計測によって、実際に靴を履いたときの足Fの形状 に近づけて足型を計測できるので、よりフィットした靴 の製作や選定等ができる。具体的には、ハイヒール形 50 状、ローヒール形状、土踏まず部分に膨らみを持たせた

形状にする例が挙げられる。さらに、色々な靴底形状の 足台を必要に応じて交換可能としておくと、顧客の求め ている靴に合わせて足型を計測できるので都合がよい。 なお、足台Gの下面Gdについては、図10(b)のよう に上面Guの靴底形状に倣って曲面等としても良いが、 下面Gdは平面としても良い。

【0091】また、計測ヘッド7及び足台G等を内部に 配置した計測筺体9は、計測ヘッド7やミラーR、足台 Gを固定できれば足りる。しかし、本実施形態では、図 形成した箱体とし、箱の上面に形成した開口OPから、 足Fを差し入れて足台G上に載せて足型を計測するよう にした。このようにすると、外部からの光、例えば店舗 内の照明や太陽光等が計測筐体内入り難くなるので、外 乱光による計測の誤差等を少なくできるので好ましい。 また、レーザ光線が外部に漏れることが防止できるの で、測定者その他の眼にレーザ光線が飛び込む危険性を 回避することができる。なお、計測筐体9の内部壁面 は、黒色にして、反射光による影響がより少なくなるよ うにしてある。さらに、本実施形態では、足Fの抜き差 20 しに差し支えのない範囲で、開口OPの大きさを小さく しておき、足Fを差し入れると、内部が略暗室となるよ うにした。外部からの光が計測筐体9内により入り難 く、あるいは、レーザ光線が漏れ難くなるからである。 【0092】(変形例)ついで、上記実施形態1の計測 ヘッド7の配置を異なるものとした変形例について説明 する。この変形例の足型計測装置の機能構成は、実施形 態1と同様であるので、共通する部分の説明は省略し、 異なる部分である計測ヘッド7の配置についてのみを説 明する。図12は、変形例における計測ヘッド7'の配 30 置を示す説明図である。本例においては、実施形態1と 同様に3台の計測ヘッド7 を用い、CCDカメラ21 a', 21b', 21c'が撮像中心Ca', Cb', Cc' にそれぞれ位置するように配置する。また、図1 2においては図示しないが、CCDカメラ21'の近傍 を中心として足下に向かって光線照射手段6'からレー ザ光線が照射される。

【0093】さらに詳細に説明すると、本例では、以下 の3つの方向からレーザ光線を照射し、撮像する計測へ ッド7'を有する。

①右側計測ヘッド7a'は、足Fの右横側に配置された 光線照射手段6 a'から、レーザ光線を、少なくとも足 Fのつま先からかかとまでの足右側面部位に照射すると ともに、足Fの右横側の撮像中心Ca'にCCDカメラ 21a' が位置するように配置し、ここから少なくとも との足右側面部位を撮像する。

②左側計測ヘッド7b'は、足Fの左横側に配置された 光線照射手段6 b' から、レーザ光線を、少なくとも足 Fのつま先からかかとまでの足左側面部位に照射すると

21b'が位置するように配置し、ここから少なくとも との足左側面部位を撮像する。

③下側計測ヘッド7 c'は、足Fの裏面の下方に配置さ れた光線照射手段6c′から、レーザ光線を、少なくと も足下のつま先からかかとまでの足下面部位に照射する とともに、足Fの裏面の下方の撮像中心Cc' にCCD カメラ21 c'が位置するように配置し、ととから少な くともこの足下面部位を撮像する。

【0094】このようにすることでも、3つという少な 11 に示すように、略全面に不透明な壁(遮光性壁)を 10 い数の計測ヘッドで、足Fのほぼ全表面の形状が計測で きる。しかして、図12に示した方向からレーザ光線を 照射し、撮像すると、計測ヘッド7'を入れる計測筐体 9'の寸法が大きくなるので、実施形態1と同様に、図 13に示すように、計測筐体9'内に3つの計測ヘッド を納めつつ、ミラーを用いて、寸法の小さい計測筐体 9'とする。なお、図13においては、計測ヘッド7' 内の光線照射手段6'は、図示を省略して矢印で表現し ている。またCCDカメラ21'についても矩形枠で表 現している。

> 【0095】図13において、右側計測ヘッド7a' は、足Fの右横斜め下において、上方に向かって配置さ れている。そして、足Fの右横において、斜め下に向け て設けられたミラーRa'を用いて光路を折り曲げるこ とにより、足右側面部位に光線照射手段6 a'からのレ ーザ光線を照射し、CCDカメラ21a'によって足右 側面部位の光学像を撮像するようにされている。同様 に、左側計測ヘッド7b'は、足Fの左横斜め下におい て、上方に向かって配置されている。そして、足Fの左 横において、斜め下に向けて設けられたミラーRb'を 用いて光路を折り曲げることにより、足左側面部位に光 線照射手段6 b'(図示しない)からのレーザ光線を照 射し、CCDカメラ21b'によって足左側面部位の光 学像を撮像するようにされている。また、下側計測へっ ド7c'は、足Fの下方やや右寄りで右側計測ヘッド7 a'の隣りにおいて、右方に向かって配置されている。 そして、足Fの下方において、斜め上に向けて設けられ たミラーRc'を用いて光路を折り曲げることにより、 足下面部位に光線照射手段6 c'(図示しない)からの レーザ光線を照射し、ССDカメラ2.1 c'によって足 下面部位の光学像を撮像するようにされている。

【0096】とのように3台の計測ヘッド7'を配置す ることにより、計測筐体9'の寸法をコンパクトにする ことができる。なお、足Fは透明なアクリル樹脂板から なる足台G'上に載置するようになっており、これによ り、体重を足Fにかけた状態でも、足型が計測できるよ うになる。また、足台G'は、透明であるので、足Fの 形状を計測するにあたって、光線照射手段6'からのレ ーザ光を照射し、また足の各部位を撮像するのに妨げと はならない。なお、図13に示す本例においては、足台 ともに、足Fの左横側の撮像中心Cb'にCCDカメラ 50 G'が計測館体9'の左右全体に架設された例を示した が、計測ヘッド7a' および7b' の上方のみ開口を設 けるなどして、これらの計測ヘッドでのレーザ光線の昭 射および撮像において、足台G'を透過しなくても良い ようにしても良い。

【0097】なお、本例においても、実施形態1と同様 に、CCDカメラ21'の各光軸Ua', Ub', U c'は、光軸Ua'と光軸Ub'がと一致し、光軸U c'が光軸Ua'およびUb'と直交するように配置さ れている。このように配置すると、変数変換のための変 換パラメータが簡単になる。また、本例の計測筺体9' には、足Fのかかとを突き当てて足Fの位置の基準とす べくストッパーSTが形成されている。このストッパー STは、足長などを算出するときの基準とすることがで

【0098】(実施形態2)ついで、2台の計測ヘッド を用いて、足Fの略全体の形状を計測できるように配置 した実施形態2について説明する。本実施形態の足型計 測装置200における機能構成は、図14に示すよう に、計測ヘッドが7a"と7b"の2台となり、それに なっただけで、実施態様1と同様であるので、説明は省 略する。

【0099】ついで、2台の計測ヘッド7a"、7b" の配置について説明する。被測定物である足Fの形状等 を考慮し、2台の計測ヘッドで、足Fの略全体の形状を 計測できるようにするため、本実施形態では、図15に 示すように、以下の2つの方向からレーザ光線を照射 し、撮像するように計測ヘッド7"を配置した。 ①甲側計測ヘッド7a"は、足Fの甲の斜め前上方か ら、レーザ光線を、少なくとも足Fのつま先からくるぶ 30 しまでの足上面部位に照射するとともに、足Fの甲の斜 め前上方から少なくともこの足上面部位を撮像する。 ②足裏後側計測ヘッド7b"は、足Fの裏の斜め後下方 から、レーザ光線を、少なくとも足Fのつま先からかか との上部までの足裏後面部位に照射するとともに、足F の裏の斜め後下方から少なくともこの足裏後面部位を撮 像する。

【0100】とのようにするととで、2台という最小数 の計測ヘッドで、ヘッドを移動させることなく足下のほ ぼ全表面の形状が計測できる。また、実施形態1と同様 40 に、甲側計測ヘッド7 a" (従って、CCDカメラ21 a") によって撮像される足Fの甲上面部位の形状情報 は、足の甲や足指の形状の情報を含んでいるので、この 形状情報を用いることで、足幅、足囲などの他、足指の 並び方や外反母趾の程度等を正確に計測することができ

【0101】なお、図15では、計測筐体9"の大きさ をコンパクトにするため、実施態様1と同様に、2台の 計測ヘッドを納めつつ、ミラーを用いてレーザ光線およ び撮像の光路を折り曲げている。従って、図15におい 50 形態1と同様に、足台G"の上面に基準点マークを設け

て、実際には、甲側計測ヘッド7a"は、足Fのつま先 の前方斜め上において、後方斜め上に向かって配置され ている。そして、計測筐体9"の上面において、下に向 けて設けられたミラーRa"を用いて光路を折り曲げる ととにより、足上面部位に光線照射手段6 a "からのレ ーザ光線を照射し、CCDカメラ21 a"によって足上 面部位の光学像を撮像するようにされている。同様に、 足裏後側計測ヘッド7b"は、足Fのかかとの下におい て、後方斜め上方に向かって配置されている。そして、 10 かかとの後方斜め下において、前方に向けて設けられた ミラーR b "を用いて光路を折り曲げることにより、足 裏後面部位に光線照射手段6b"からのレーザ光線を照 射し、CCDカメラ21b"によって足裏面部位の光学 像を撮像するようにされている。

【0102】とのようにして2台の計測へッド7a". 7b"を配置することにより、計測筐体9"の寸法をコ ンパクトにすることができる。なお、足Fは透明なアク リル樹脂板からなる足台G"上に裁置するようになって おり、これにより、体重を足Fにかけた状態でも、足型 伴って画像情報処理部や座標変換処理部等の数も2つに 20 が計測できるようになる。また、足台G"は、透明であ るので、足裏後面部位の形状を計測するにあたって、足 裏後面部位に光線照射手段6b"からのレーザ光を照射 し、また足裏後面部位を撮像するのに妨げとはならな

> 【0103】とのように配置された計測へッド7"を用 い、前記したように、光線照射手段6"によりスリット 状のレーザ光線を足下に照射し、撮像して空間コード化 法および三角測量の原理を用いて計測へッドからの画像 情報毎に足Fの形状情報を算出し、さらに座標変換し合 成して足Fの形状を算出する。図16は、実際に足Fを 計測し、空間コード化法等により足Fの形状情報を算出 し、との座標変換及び合成前の形状情報に基づいてワイ ヤフレーム画像により足Fの形状を表示した例である。 言うまでもないが、図16(a)が、甲側計測ヘッド7 a"から得られた形状情報による画像であり、(b) が、 足裏後側計測ヘッド7b"から得られた形状情報による 画像である。とのワイヤフレーム画像からも判るよう に、この2つの形状情報を合成することで、足Fのほぼ 全体にわたる合成形状情報が得られる。

> 【0104】なお、座標変換の計算を容易にするため、 本実施形態においては、図15(a)に示すように、CC Dカメラ21a"の光軸Ua"と、CCDカメラ21 b"の光軸Ub"とが一致するように配置している。と れにより、基準面しa"とLb"とが、平行となりある いは一致するため、一方の形状情報を他方の形状情報と 同じ座標系に変換するときの変換パラメータが簡単にな

【0105】また、本実施形態においても、変換パラメ ータをキャリブレーションによって得るため、上記実施 ている。なお、詳細は上記実施形態1と同様であるの で、説明は省略する。

27

【0106】ところで、足台G"は、たとえ透明とはい え、その上面Gu"または下面Gd"でレーザ光線を反 射する。反射光が直接あるいはミラーを介してCCDカ メラに入射すると、例えば、足裏後面部位の光学像と足 台の下面Gd"の反射光との区別ができず、誤測定とな ることがある。また、入射した反射光が、CCDカメラ 内で迷光となって、画像情報全体のコントラストを低下 させたりすることがある。そこで、本実施形態では、計 10 測ヘッド7"とミラーR"の配置を工夫しており、光線 照射手段6a", 6b"からのレーザ光線が、足台G" の上面Gu"または下面Gd"で反射した反射光は、そ れぞれ直接あるいはミラーを介してCCDカメラ21 a", 21b" に入らないようにされている。

【0107】即ち、図15(a) で説明すると、計測ヘッ ド7a"の光線照射手段6a"からのレーザ光線は、足 台上面Gu"で反射しても、後ろ斜め上側(図15(a) 中、右上方向)に向かって進行するようにされている。 このため、つま先の前方にあるCCDカメラ21a"に 20 ための説明図である。 は、光線照射手段6 a"からのレーザ光線の反射光は、 入射しない。一方、計測ヘッド7b"の光線照射手段6 b"からのレーザ光線は、足台下面Gd"で反射して も、前斜め下側(図15(a)中、左下方向) に向かって 進行するようにされている。このため、かかとの下方に あるCCDカメラ21b" には、光線照射手段6b" か ちのレーザ光線の反射光は、入射しない。

【0108】上記実施形態2においては、計測ヘッド7 b"を用いて、つま先からかかとの上部までの足裏後面 部位の形状を計測した。しかし、シューフィッティング 30 等において、かかとの上部の形状は、特に無くとも足り る場合があり、この場合には、計測ヘッド7b" および ミラーRb"の位置や角度を変更して、例えば、実施形 態1の計測ヘッド7 b およびミラーR b のように配置す ることで、つま先からかかとまでの足裏部位の形状を計 測するようにしても良い。この場合にも、2つのCCD カメラの光軸が一致するように配置するのが好ましい。 このようにすると、実施形態1において、計測ヘッド7 cを省略した状態となる(図7参照)。つまり、計測へ ッド7cによって計測される足後面部位の形状情報が欠 40 落するととになるが、とのようにしても、足下の大部分 の形状が測定できるので、かかと上部の形状が不要に場 合には、少ない計測ヘッドの数(2台)で、足Fの計測 ができることになる。

【0109】上記実施態様1および2においては、光線 照射手段とCCDカメラとが組になって納められた計測 ヘッドを用いた例を示した。即ち、計測ヘッド内には、 その計測ヘッドに専用の光線照射手段、即ち、ポリゴン ミラーやレーザ光源、レンズ系等を有している例を示し たが、光線照射手段のうちの一部の部品、例えばポリゴ 50 る。

ンミラーを、他の光線照射手段と共用しても良い。ポリ ゴンミラーに対し、複数(例えば2つ)の方向からレー **ザ光線を照射するようにすれば、1つのポリゴンミラー** を用いて、異なる複数の方向に向かってレーザ光線を走 査偏向させることができる。従って、このような光線を ミラー等を用いて導くことで、被測定物(例えば、足) に異なる方向から光線を照射することができるようにな る。

28

【0110】なお、上記においては、実施形態1および 2 に基づいて本発明を説明したが、本発明は、上記実施 形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱し ない限度において、適宜変更して適用することができる ことは言うまでもない。

【図面の簡単な説明】

【図1】空間コード化法による形状計測の原理を説明す るための説明図である。

【図2】三角測量の原理を説明するための説明図であ る。

【図3】空間コード化法による偏向角の求め方の説明の

【図4】足型計測装置100の機能構成を説明するため の説明図である。

【図5】空間コード型光線制御データメモリのデータ内 容を説明するための説明図である。

【図6】実施形態1にかかる3つの光線照射撮像手段の 配置を説明するための説明図である。

【図7】3台の計測ヘッドを納めた計測筐体内の様子を 示す説明図であり、(a) は足の左方向から、(b)は足の つま先方向から見た図である。

【図8】3つの光軸と基準面との関係を説明する説明図 である。

【図9】足台に設けた基準点マークを説明する説明図で

【図10】足台の形状を説明する説明図である。

【図11】計測筐体に足を差し入れた状態を示す説明図 である。

【図12】変形例における計測ヘッドの配置を示す説明 図である。

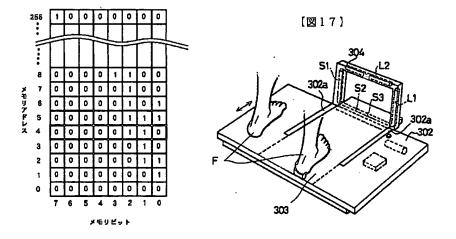
【図13】変形例における3台の計測ヘッドを納めた計 測筺体内の様子を示す説明図であり、(a)は足の左方向 から、(b)は足のつま先方向から見た図である。

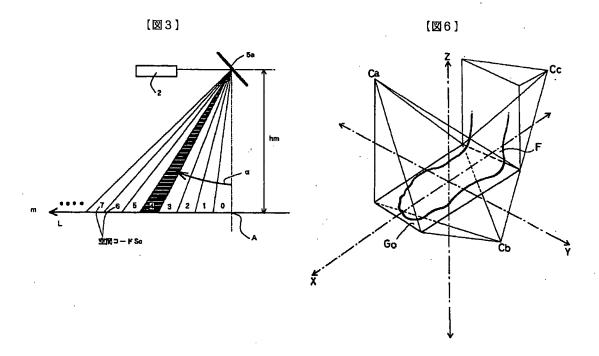
【図14】足型計測装置200の機能構成を説明するた めの説明図である。

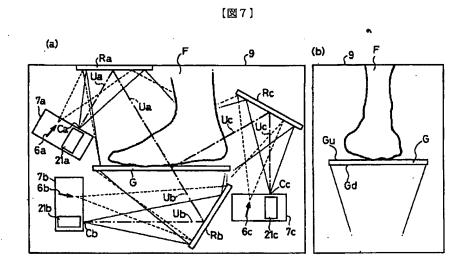
【図15】実施形態2にかかる3台の計測ヘッドを納め た計測筐体内の様子を示す説明図であり、(a)は足の左 方向から、(b)は足のつま先方向から見た図である。

【図16】画像情報から算出した形状情報を用いて表し た、足の形状を示すワイヤーフレーム画像である。

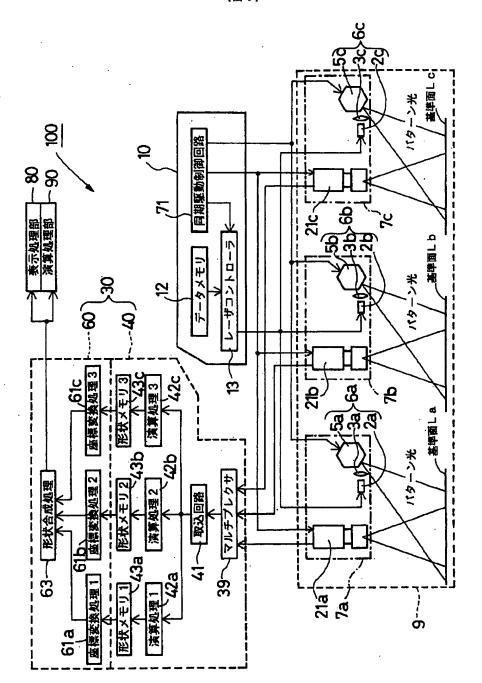
【図17】従来の足型測定装置の構造を示す説明図であ

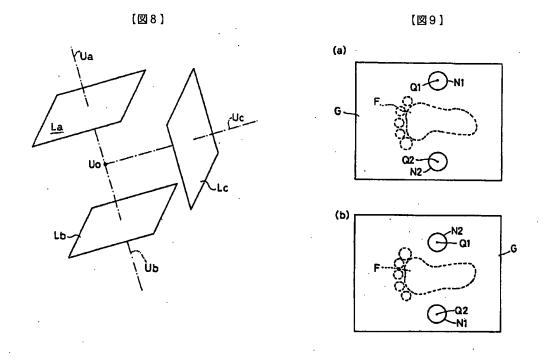


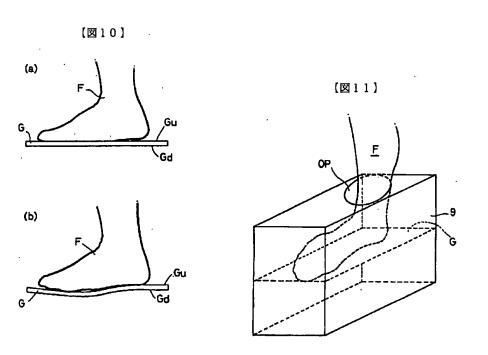




【図4】







Ta'

Ca'

F

Cb'

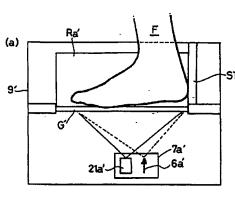
7a'

7b'

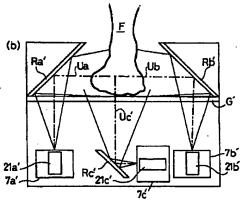
7b'

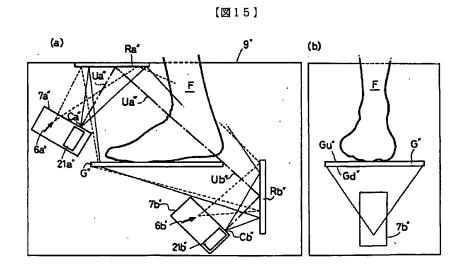
7b'

7b'

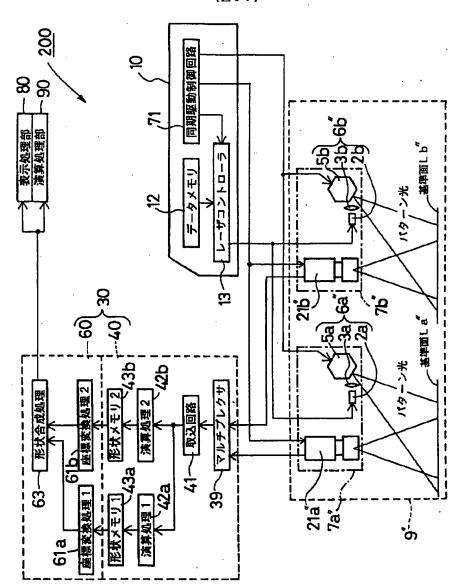


[図13]





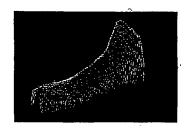
【図14】



ł

【図16】

(a)



(b)



[図18]

